УДК 537.533.9,536.212.2,517.958,51-7

# ОЦЕНКА НАГРЕВА ПОВЕРХНОСТИ ОДНОРОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИШЕНИ ЭЛЕКТРОННЫМ ЗОНДОМ

© 2019 г. А. Н. Амрастанов<sup>1,</sup> \*, Е. В. Серегина<sup>2</sup>, М. А. Степович<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского", Калуга, Россия <sup>2</sup>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", Калужский филиал, Калуга, Россия \*E-mail: an amr@mail.ru

Поступила в редакцию 29.04.2019 г. После доработки 10.06.2019 г. Принята к публикации 27.07.2019 г.

Методами математического моделирования рассмотрена задача распределения тепла в металлических материалах, облученных остро сфокусированными электронными пучками при отсутствии теплообмена мишени с внешней средой. Получены оценки нагрева поверхностей различных однородных металлических мишеней киловольтными электронами.

DOI: 10.1134/S0367676519110024

## введение

В основе многих физических методов локального анализа свойств твердого тела, а также некоторых технологических процессов, лежит бомбардировка исследуемого объекта пучком электронов киловольтных энергий [1-3]. При этом при облучении образца сфокусированным электронным пучком (электронным зондом) в месте его падения на мишень выделяется значительная энергия, что может привести к повышению локальной температуры мишени [4, 5] и, как следствие, к возможной необходимости учета этого явления при проведении количественных исследований. Учет нагрева проводящей мишени может быть особенно важен при использовании современной электронно-зондовой технологии, поскольку эффективный диаметр электронного пучка, взаимодействующего с полупроводниковой мишенью, может достигать 1-2 нм. При этом плотность энергии, выделяемой электронным пучком в мишени, может колебаться в пределах от 10 до 1000  $BT \cdot cm^{-3}$ , а характерный размер (диаметр) микрообъема потерь энергии электронами пучка не превышает 1 или 1.5 мкм [4, 5]. Таким образом, когда мишень облучается остро сфокусированным электронным пучком, нагрев образца может быть значительным и это может привести к увеличению локальной температуры и необходимости учитывать этот эффект при проведении количественных исследований [6]. Экспериментальное определение температуры нагрева сильно осложнено малым размером

области генерации тепла, вследствие чего получаемые результаты имеют невысокую точность и могут рассматриваться лишь как качественные. Поэтому особую ценность на практике приобретают расчетные оценки величины нагрева электронным зондом, основанные на решении уравнения теплопроводности [4, 5, 7].

### ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Ранее методами математического моделирования нами проведены расчеты нагрева полупроводниковых мишеней электронным зондом [8-11], а также получены предварительные результаты использования разработанного метода для оценки рассеяния энергии электронами и нагрева металлической мишени [12]. Такие исследования были продолжены, и в настоящей работе объектами исследований являются однородные металлические мишени. При этом, как и ранее, в качестве функции генерации источника тепла используется модель, основанная на возможности раздельного количественного описания вклада энергии поглощенными в мишени и обратно рассеянными электронами [13, 14]. Эта модель может быть успешно использована для проведения количественных расчетов для широкого класса материалов (практически от Al по Pt) в широком диапазоне энергий первичных электронов (практически от единиц кэВ до 50 кэВ). Использование этой модели при проведении расчетов нагрева мишеней низкоэнергетичными электронами и электронными пучками средних энергий для различных проводящих мишеней и сравнение результатов расчетов для различных металлов является основной целью настоящей работы.

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧАЕМОГО ПРОЦЕССА

Температурное поле в проводящей мишени, облучаемой электронным зондом, в стационарном случае может быть вычислено при решения трехмерного дифференциального уравнения:

$$\left(\frac{\partial^2 \Delta T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Delta T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Delta T}{\partial z^2}\right) = -\frac{P(x, y, z)}{k}.$$
 (1)

Здесь  $\Delta T(x, y, z) = T(x, y, z) - T_0$  – искомый нагрев мишени при воздействии электронного зонда, Т – температура образца в точке (x, y, z) после установления стационарного режима под воздействием электронного пучка, T<sub>0</sub> — температура образца до воздействия электронного пучка, k - коэффициент теплопроводности, а  $P(x, y, z) - \phi y h k$ ция, описывающая потери энергии электронами зонда в мишени [13, 14]. Разность  $\Delta T(x, v, z)$ должна удовлетворять следующим граничным условиям:  $\lim_{x \to -\infty} \Delta T = 0$ ,  $\lim_{x \to +\infty} \Delta T = 0$ ,  $\lim_{y \to -\infty} \Delta T = 0$ ,  $\lim \Delta T = 0$ ,  $\lim \Delta T = 0$ . В условиях, близких к вакууму, теплообменом с внешней средой можно пренебречь, поэтому можно задать следующее граничное условие:  $\partial \Delta T (z = 0) / \partial z = 0$ . Как и ранее [8, 9, 11], при проведении вычислительного эксперимента использовалось решение рассматриваемого уравнения теплопереноса, полученное с использованием функции Грина [7, 15].

### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве функции генерации источника тепла использована модель, основанная на возможности раздельного количественного описания вклада энергии поглощенных в мишени и обратно рассеянных электронов [13, 14]:

$$P(x, y, z) = \frac{1.085(1 - \eta)P_0}{\pi^{3/2}a_1^2 z_{ms} (1 - \eta + \eta z_{ss}/z_{ms})} \times \left\{ \exp\left\{ -\left[\frac{x^2 + y^2}{a_1^2} + \left(\frac{z - z_{ms}}{z_{ms}}\right)^2\right] \right\} + \frac{\eta a_1^2}{(1 - \eta)a_2^2} \exp\left\{ -\left[\frac{x^2 + y^2}{a_2^2} + \left(\frac{z - z_{ss}}{z_{ss}}\right)^2\right] \right\} \right\}.$$
(2)

Здесь начало координат совпадает с точкой падения электронного зонда на образец,  $P_0$  – мощность пучка первичных электронов,  $P_0$  =  $= IE_0/|e_0|$ , где I и  $E_0$  – ток и энергия электронного пучка,  $e_0$  – заряд электрона;  $z_{ms}$  – глубина максимальных потерь энергии первичными электронами, испытавшими малоугловое рассеяние и поглощенными мишенью,  $z_{ss}$  – глубина максимальных потерь энергии обратно рассеянными электронами,  $z_{ss} = Z^{-1/3} z_{ms}$ , Z– эффективный порядковый номер материала мишени;  $\eta$  – коэффициент обратного рассеяния электронов пучка,  $\eta = (1.085ae/\pi^{1/2}z_{ms}) \int_0^z \exp[-(z-z_{ss})^2/z_{ss}^2]dz$ ,  $a = 0.024(Z^2/A)$ , е – основание натуральных логарифмов, при этом для массивной мишени  $\eta = \int_0^\infty \eta(z)dz \approx 0.024eZ^{1.67}/A$ ; A – эффективная относительная атомная масса материала мишени. Параметры  $a_1$  и  $a_2$  определяются из соотношений  $a_1^2 = z_{ms}^2 + 0.72d_b^2$ ,  $a_2^2 = 0.25z_{ss}^2 + 0.72d_b^2$ , где  $d_b$  – диаметр электронного зонда. Для киловольтных электронов слагаемое  $0.72d_b^2$  намного меньше  $z_{ms}^2$ 

Математическое моделирование распределений температуры в объеме различных металлических мишеней проведено для энергий электронного зонда, характерных для электронно-зондовых технологий в диапазоне от 2 до 25 кэВ. Расчеты проведены для тока зонда 10<sup>-7</sup> А, который в определенном смысле можно считать граничным для различных электроннозондовых устройств: меньшие токи, в т.ч. меньшие на несколько порядков, являются характерными для растровых электронных микроскопов, а большие токи – для рентгеновских микроанализаторов. Рассчитанные распределения температуры по х и у для алюминия (легкий металл), меди (металл со средним атомным номером) и золота (тяжелый металл) представлены на рис. 1, 2 и 3. При расчетах использовались следующие значения коэффициентов теплопроводности: для алюминия  $k = 23 \cdot 10^{-5} \text{ BT} \cdot \text{мкм}^{-2} \text{ K}^{-1}$ , для меди  $k = 4 \cdot 10^{-4}$  Вт · мкм<sup>-2</sup> К<sup>-1</sup>, для золота k = 31.2 ·  $\cdot 10^{-5}$  Вт · мкм<sup>-2</sup> К<sup>-1</sup> [16]. В этих расчетах *z* принимали равным глубине максимальных потерь энергии первичными электронами  $z_{ms}$ , таким образом распределения температуры на этой глубине отвечают максимальным ее значениям по глубине мишеней при соответствующих значениях х и у. Максимальные значения температуры отвечают меньшим энергиям, при этом наибольший нагрев реализуется для более плотных мишеней. Поскольку размер области торможения электронов пучка приблизительно обратно пропорционален четвертой степени начальной энергии электронов, здесь происходит существенное увеличение объемной плотности тепловой энергии, генерируемой в образце [4, 5]. На рис. 4, 5 и 6 при-



**Рис. 1.** Результаты моделирования распределения температуры по *x* и *y* в Al при *z*, равном глубине максимальных потерь энергии первичными электронами. Расчеты проведены для энергии электронов  $E_0 = 2$  (*a*), 6 (*b*), 10 (*b*), 15 (*c*), 20 (*d*) и 25 кэВ (*e*) при токе зонда  $10^{-7}$  A.



**Рис. 2.** Результаты моделирования распределения температуры по *x* и *y* в Cu при *z*, равном глубине максимальных потерь энергии первичными электронами. Расчеты проведены для энергии электронов  $E_0 = 2$  (*a*), 6 (*b*), 10 (*b*), 15 (*c*), 20 (*d*) и 25 кэВ (*e*) при токе зонда  $10^{-7}$  А.

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ том 83 № 11 2019



**Рис. 3.** Результаты моделирования распределения температуры по *x* и *y* в Au при *z*, равном глубине максимальных потерь энергии первичными электронами. Расчеты проведены для энергии электронов  $E_0 = 2$  (*a*), 6 (*b*), 10 (*b*), 15 (*c*), 20 (*d*) и 25 кэВ (*e*) при токе зонда  $10^{-7}$  A.



 $\Delta T, K$ 6 1 4 2 3 4 2 0 0.5 1.0 1.5 2.0 z, MKM

**Рис. 4.** Результаты моделирования распределения температуры по *z* в Al при *x* и *y*, равными нулю. Расчеты проведены для энергии электронов  $E_0 = 2$  (*a*), 6 (*б*), 10 (*в*), 15 (*г*), 20 (*d*) и 25 кэВ (*e*) при токе зонда  $10^{-7}$  A.

**Рис. 5.** Результаты моделирования распределения температуры по *z* в Си при *x* и *y* равными нулю. Расчеты проведены для энергии  $E_0 = 2$  (*a*), 6 (*b*), 10 (*b*), 15 (*c*), 20 (*d*) и 25 кэВ (*e*) при токе зонда  $10^{-7}$  А.



**Рис. 6.** Результаты моделирования распределения температуры по *z* в Аи при *x* и *y* равными нулю. Расчеты проведены для энергии энергии  $E_0 = 2$  (*a*), 6 ( $\delta$ ), 10 ( $\theta$ ), 15 (*z*), 20 ( $\partial$ ) и 25 кэВ (*e*) при токе зонда 10<sup>-7</sup> А.

ведены результаты расчетов распределений  $\Delta T(z)$ в Al, Cu и Au соответственно при x и y, равных нулю; результаты этих расчетов позволяют наглядно оценить распределение температуры по глубине мишеней. С увеличением энергии первичных электронов значительно увеличивается область нагрева, причем с ростом порядкового номера полупроводника область взаимодействия электронного пучка уменьшается: меньше всего нагрев наблюдается для легкой мишени, алюминия, а больше всего нагревается тяжелый образец, золото; при х и у, равных нулю, температура во всех образцах достигает максимума на глубине (по оси z) около значения  $z_{ms}$ . На рис. 7, 8 и 9 показаны зависимости величины наибольшего нагрева образцов от энергии первичных электронов для Al, Cu и Au соответственно. Анализ вклада в потери энергии рассмотренных двух групп электронов – поглощенных в мишени и обратно рассеянных – показал, что для тяжелых металлов характерной оказалась немонотонная зависимость  $\Delta T(E_0)$ , объяснимая большей разницей в распределениях по глубине потерь энергии поглощенными в мишени и обратно рассеянными электронами.



**Рис.** 7. Результаты моделирования распределения зависимости максимальной температуры в Al от энергии первичных электронов (кривая *1*); зависимости максимальной температуры от энергии поглощенных в мишени (кривая *2*) и отраженных (кривая *3*) первичных электронов. Расчеты проводились при токе зонда  $10^{-7}$  A.



**Рис. 8.** Результаты моделирования распределения зависимости максимальной температуры в Си от энергии первичных электронов (кривая *1*); зависимости максимальной температуры от энергии поглощенных в мишени (кривая *2*) и отраженных (кривая *3*) первичных электронов. Расчеты проводились при токе зонда  $10^{-7}$  А.



**Рис. 9.** Результаты моделирования распределения зависимости максимальной температуры в Au от энергии первичных электронов (кривая 1); зависимости максимальной температуры от энергии поглощенных в мишени (кривая 2) и отраженных (кривая 3) первичных электронов. Расчеты проводились при токе зонда  $10^{-7}$  A.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами математического моделирования проведена оценка нагрева металлических мишеней электронным зондом. Рассмотрение проведено для широкого диапазона металлов и энергий электронов. Вычислительный эксперимент позволил количественно оценить величину нагрева и некоторые закономерности этого процесса. Полученные результаты могут быть использованы при планировании эксперимента в электроннозондовых технологиях.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке грантами Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-03-00515) и РФФИ и правительства Калужской области (проект № 18-41-400001).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Брандон Д., Каплан У.* Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. М.: Техносфера, 2004. 384 с.

- Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Методы и применение. Под ред. Жу У. и Уанга Ж.Л. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 582 с.
- 3. Вудраф Д., Делчар Т. Современные методы исследования поверхности. М.: Мир, 1989. 564 с.
- Кузин А.Ю., Степович М.А., Митюхляев В.Б. и др. // Измерит. техн. 2016. № 10. С. 27; Kuzin A.Yu., Stepovich М.А., Mityukhlyaev V.B. et al. // Meas. Tech. 2017. V. 59. № 10. Р. 1061.
- 5. Амрастанов А.Н., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б. и др. // Измерит. техника. 2017. № 6. С. 13; Amrastanov A.N., Kuzin A.Yu., Mityukhlyaev V.B. et al. // Meas. Techn. 2017. V. 60. № 6. Р. 534.
- Гвоздовер Р.С., Петров В.И., Подтяжкин Е.Я. и др. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1984. Т. 48. № 12. С. 2378.
- Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ, 1999. 799 с.
- Амрастанов А.Н., Гинзгеймер С.А., Степович М.А., Филиппов М.Н. // Изв. РАН. Сер. физ. 2016. Т. 80. № 10. С. 1448; Amrastanov A.N., Ginzgeymer S.A., Stepovich М.А., Filippov М.N. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2016. V. 80. № 10. Р. 1290.
- 9. Амрастанов А.Н., Серегина Е.В., Степович М.А., Филиппов М.Н. // Поверхность. Рентг., синхротр. и нейтрон. исслед. 2018. № 8. С. 48; Amrastanov A.N., Seregina E.V., Stepovich M.A., Filippov M.N. // J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotr. Neutron Techn. 2018. V. 12. № 4. Р. 778.
- Stepovich M.A., Amrastanov A.N., Seregina E.V., Filippov M.N. // J. Phys. Conf. Ser. 2018. V. 955. Art. № 012040.
- Амрастанов А.Н., Серегина Е.В., Степович М.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2018. Т. 82. № 9. С. 1304; Атrastanov А.N., Seregina E.V., Stepovich М.А. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2018. V. 82. № 9. Р. 1187.
- Амрастанов А.Н., Серегина Е.В., Степович М.А. // Науч. тр. Калужского гос. ун-та им. К.Э. Циолковского. Естеств. науки, 2018. С. 163.
- Михеев Н.Н., Петров В.И., Степович М.А. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1991. Т. 55. № 8. С. 1474; Mikheev N.N., Petrov V.I., Stepovich М.А. // Bull. Acad. Sci. USSR. Phys. 1991. V. 55. № 8. Р. 1.
- Михеев Н.Н., Петров В.И., Степович М.А. // Завод. лаб. Диагн. матер. 1996. Т. 62. № 4. С. 20; Mikheev N.N., Petrov V.I., Stepovich М.А. // Industr. Lab. 1996. V. 62. № 4. Р. 221.
- Боголюбов А.Н., Левашова Н.Т., Могилевский И.Е. и др. Функция Грина оператора Лапласа. М.: Физ. фак-т МГУ, 2012. 130 с.
- Бабичев А.П., Бабушкина Н.А., Братковский А.М. и др. Физ. величины: Справочник под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.